

**SAMPLE** 検査成績表  
<TEST REPORT>

品名<Model Name> ( チップコンデンサ用電極 )  
<ELECTRODE FOR CHIP CAPACITOR>  
形名<Model Number> ( SME-8360 )  
製造番号<Serial No.> ( 123456789 )  
検査年月日<Test Date> ( 2011-12-25 )  
<YYYY-MM-DD>  
検査条件<Test Conditions> ( 25.0 °C, 10 %rh )

項目 <Item>	許容範囲 <Tolerance>	* 校正値 <Calibration Value>
1. 絶縁抵抗 印加電圧: DC1000V < Insulation Resistance > <Applied Voltage: DC1000V>		
-1. 測定ケーブル(芯線) - 測定ケーブル(GUARD) <Measuring cable(Wick line) - Measuring cable(GUARD)>	1000000 M Ω 以上 < 1000000 M Ω or more>	( 1000000 M Ω )
-2. 測定ケーブル(GUARD) - (+)側ケーブル <Measuring cable(GUARD) - (+)Side cable>	10000 M Ω 以上 < 10000 M Ω or more>	( 10000 M Ω )

機能 <Function>		
No.	項目 <Item>	結果 <Result>
1.	外観構造検査 <Appearance structural inspection>	( PASS )
2.	インタロック動作検査 <INTERLOCK Action inspection>	( PASS )

備考<Note>

\* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray>

総合判定<Overall Result> ( PASS )	検査者<Inspected By> ( )	承認者<Approved By> ( )
----------------------------------	--------------------------	-------------------------